

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 26.10.1985

(51)Int.Cl.

G11B 5/66

G11B 5/704

(21)Application number: 59-070888

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

11.04.1984

(72)Inventor: FUTAMOTO MASAAKI

HONDA YUKIO

KAMISAKA YASUTARO

YOSHIDA KAZUYOSHI

## (54) VERTICAL MAGNETIC RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a film having good orientation to a C-axis with good reproducibility by forming an intermediate layer consisting of a thin film of Si or Ge which is a metalloid or the alloy thereof on a substrate prior to sticking of a Co-base alloy thereto then sticking the Co-base alloy film thereto.

CONSTITUTION: The material to constitute the intermediate layer to be provided between the substrate and a vertical magnetized layer is Si, Ge or Si-Ge alloy (the compsn. ratio is not particularly limited) or may be the material which consists essentially thereof and is further added with other elements. All the alloys used for vertical magnetic recording are used as the Co-base alloy for the vertical magnetized film, more particularly a Co-Cr alloy is general and others such as V, Mo, W, Re, O, Cr-Rh, Cr-Ru or Co alloy contg. Ni-O are known. At least one surface of the substrate consists of the soft magnetic material.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# @ 公開特許公報(A) 昭60-214417

(a) Int Cl. 4 G 11 B 5/66 5/704 識別記号 庁内**盛理番号** 

❷公開 昭和60年(1985)10月26日

7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 5頁)

劉発明の名称 垂直磁気記録媒体

**砂出** 頭 昭59(1984)4月11日

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 Œ 872 砂発 明 者 本 央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 ⑦発 眀 者 本 多 幸 雄 央研究所内 79発 明 者 保太郎 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 上 坂 央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 勿発 明 者 吉 田 和悦 央研究所内 切出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明和日本

発明の名称 垂直磁気配録媒体

## 特許留求の策囲

- 1. 基板上に、SIおよびGeからなる群より選択した少なくとも1元素を主成分とする材料かになる中間層を設け、該中間層上にCo基合金からなる垂直磁化膜を設けてなることを特徴とする垂直磁気記録媒体。
- 2. 前記基板の少なくとも一表面が軟磁性材料からなることを特徴とする特許請求の随囲第1項 記憶の垂直磁気記録媒体。

## 発明の詳細な説明

## (発明の利用分野)

本発明は重直記録方式に適した磁気記録媒体に 関する。

## (発明の背景)

垂直磁気記録方式は、記録媒体膜面に垂直方向 に記録を行なうものであり、高密度記録の際の各 ビット内の反磁界が小さいため記録密度を上げる のに盗した方式である。この目的のために使用さ れる磁気記録媒体としては、CoーCr, CoーV, CoーMo, CoーW, CoーRe, CoーO, CoーCrーRh, CoーCrーRu, CoーNiーO膜などのCo基合金膜がある。これらCo基合金はいずれもh・c・p相違を持ち、確康を組成する微結品数がC離配向し易いという特長を持つ、磁気記録特性を上げるためには、これら整膜のC軸配向度を上げることが必要である。

現在用いられている重直磁気に保媒体は、非磁性基板上に直接に、あるいはパーマロイ等のめたものである。非磁性基板として、ポリイミドあるいはポリエチレンテレフタレート等のプラスをといる。は、ガラス板に直接を形成した場合は付着強度をからし、Co基合金膜をプラスをは付着強度のようでなくCo基合金膜が基板から列車しるく、はから列車しるく、はから列車しるののでは、Co基合金膜が基板から列車しるのでは、Co基合金膜が基板があり回しるく、がサウでなくCo基合金膜が基板があり回しるに、非対しているを表現を表現しました。

またC헓配向性も芸板の溶浄度の微妙な差によつ てばらつくという問題点がある。またCo基合金 膜をA&等の金刷基板あるいはパーマロイ等の改 磁性金鳳顕上に付着せしめる場合は、下地金鳳の 結島配向がその上に付范されるCo基合金のC臼 配向度に感必容を及ぼす。たとえばA1、パーマ ロイグ f・c・c結晶构造を持つが、f・c・c の(111)面内配向が良いほどその上に付着す るCo基合金のC燉配向も良いことが知られてい る。しかしながら実際の基板もしくは鉄磁性金属 郡麒の (111) 配向性はそれ程良くないため、 Co基合金のC筒配向度がプラスチツクやガラス 基板に付狩した場合よりも思くなるという問題点 がある。さらに、特閒昭56-70618 号公報に示さ れているように、六方品の結晶料造を有する物質 のC翰が基板表面に鑑直に配向するよう形成した 後、この上にCo-Cr合金膜を形成するとCo - C r 合金膜のC 質配向度が改善される。しかし、 この母合も、下地の六方品枳造の物質の結晶配向 が問題となるので、Co基合金の特性は下地膜の

結晶砲向性に左右されることになり、 好ましくない。

#### (発明の目的)

## (発明の経要)

本発明者らの実際によれば、Co 55 合金の付着に先立つて基板上に半金属である Si, Ge、もしくはその合金酸を付着した場合にC 以配向性の良い酸が再現性よく得られることが収をしたの良い酸が再現性よくの合金金酸を付着したが良いない。 Si, Ge、もしくはその合金を付置にあることを含めて、ほぼ一定の位となる傾向があった。この付着には、Co 55 には、Co 55 には、Co

は蒸着法、スパッタ法、イオンビームスパッタ法のいずれでも認められた。また、ブラスチックやガラスなどの非金瓜材料上にCo結合金を付づするとき、両者の間にSi,Ge、もしくはその合金関を形成することにより付着強度が向上し、Co基合金膜の刺離あるいはクラック発生の防止に有効であることがわかつた。なお、Siなどの中間周の付着とCo結合金膜の付着は同一真空装

に有効であることがわかつた。なお、Siなどの中間周の付着とCo越合金膜の付着は同一真空装置内で連続して行なうことが望ましい。中間層を付着してから大気に暴すとその表面が酸化されたり、汚染されたりするため、Co基合金のC前配向度が駆化することになる。

本発明における、Siおよび/もしくはGeを 主成分とする中間層膜はCo基合金膜形成のため の新たな基板表面を形成し、かつC頭配向性の の い膜を得るために望ましい性質を有しているもの である。この機な中間層を設けることは、プラス である。この機な中間層を設けることは、プラス チンクなどほとんどあらゆる基板材料上に再現性 良く、C 強配向性の良いC o 基合金膜を形成する うえで極めて有効である。なお前配材料の中間 の膜瓜が100A未満のときは基板材料の影響の除去が不十分となるので、100A以上にすることが必要である。前述の効果は中間層の腹膜が1μm以上と大きくなつても同機であるが、腹形成のための時間が長くなつたり、あるいはプラスツクフィルム上に腹を形成するのはは1μm以のが入り易くなる。したがつて、腹厚は1μmの低下が望ましく、実用的にさらに選ましい腹厚の低間は150人以下である。

また、基板と垂直磁化別との間に設ける前配中間別を構成する材料は、Si, Ge, SiーGe合金(組成比は特に制限されない)であり、またこれらを主成分としてさらに他の元素を加えてもよい。

さらに、本発明で、垂直磁化膜のCo基合金としては垂直磁気配像用として用いられるものがすべて用いられるが、特にCo-Cr合金(特公昭58-91号公업を照)が一般的であり、その他、V, Mo, W, Re, O, Cr-Rh。Cr-Ru, V) i - Oを含むCo合金等が知られている。

#### (発明の実施例)

以下、本発明を突筋例によつて説明する。

ポリイミドフイルムを拡板に用いて、第1回に示す构造の膜を以下の手限で作復した。1×
10-° Torr の真空中でポリイミドフイルムからなる基板1を150℃に加急し、まず中間 同材料としてSiを10A/sの遠庭で300A 真空騒がして中間 同2を形成した。ついで同一真空容器中でCo-22wt・%Crを80A/sの速度で5000A 真空騒がしてCo基合金膜3とし、第1回に示す构造を持つ垂直磁気配象媒体を作返した。

ほした。

第1級に、各々のCo-Cr顧のC園配向底とクラックの発生状況を比倣して示す。C鼠配向底はСo-Cr合金h・c・p相の(0002)面によるX感回折感のロッキング曲感半質質 4 0 50 (底)によつて呼価した。 4 0 50 の位が小さい程、Co-CrのC園配向底が良い。また第1級において、〇甲はCo-Cr鼠にクラックの発生が全く区められなかつた恐合、×甲はクラックの発生がわずかでも存在した恐合を示す。

第 1 袋						
中间后	Si	Ge	Si-10vt%Ge	Si — 2et % T	iGe — lut%Ti	
F-117	니					
特性 一	300A	300 A	300A	300A	300 A	
配向度	-  -			[	1	
1 7.	3 4.8	5.1	4.9	5.0	5.2	
Δθ so(度)	-			į	1	
間の状況)	र ०	0	0	0	0	

第1 数より明らかなように、中間 回を殴けた場合は 40 soの 値が殴けない 場合に 比べて 改容され、またクラックの 発生が 緑い 夏 気 な Co - Cr 関 が 得られた。 磁気等性はいずれも 経直 磁気 風方性が

あり、垈直磁化學であつた。

なお、中間別は、X線回折により、非贔屓と認 められた。

## 变的例 2

以下、阿閦の条件で中間圏材料としてGe、Si-25wt·%Ge、Si-0.5wt·%Ti、Ge-0.7wt·%Zrを用いてそれぞれ第2図に示す初遠の販を作返した。

比位都料として170℃の益板温度に保つたポ

第2段に、各々のCo-Cr庭の特性を比较して示す。特性の評価は、突然例1と同級に行なった。中間日を設けることによって、C知品向庭の良い、金直磁気具方性を持っCo-Cr口を浸透することができた。

なお、中間口は、X感回折により、非及収とBB

			\$	2 5	ě	
中間間		Si	Ge	Si-25vt%Ge	Si-O.5et%Ti	Ge-0.7vt%Zr
特性	はし	A 003	500A	500 A	500 <u>A</u>	500 A
配向庭	3.3	5. 1	5.0	4.8	5.2	5.1
Δ θ <sub>80</sub> (度)	_					
脚の状況	Ų,	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		

## 实质例 3

突旋例2におけるポリイミドフイルムの代りに ポリエチレンテレフタレートフイルムを使用し、

# 特同昭60-214417(4)

なお、中間層は、X線回折により、非晶質と認められた。

#### 実施例4

A Q を 基板に用いてスパッタ法によって、第2 図に示す構造の膜を以下の手順で作録した。高周 被スパッタ 装置を用いて、まず 改磁性材料のFe -6 w t・% A Q -10 w t・% SiをAr圧力 5 m Torr、スパッタの高周被出力 4 W / d の 条件で5000 A 付着した。ついで中間 P2 として Si を Ar圧力 3 m Torr、スパッタの高周被出力 2 W / cd の 条件で 6 0 0 A 付着し、さらに Co -18 w t・% Crを Ar圧力 3 m Torr、高周 被 出力 8 W / cd で 3500 A 付着し、第2 図に示す 和造 を 持つ 膜を 得た。

と以外は突施例1と同機にして(CooCr合金の被符には150℃の基板温度とした)、 医直磁気配除機体を作凝し、 CooCr合金配の配向度とクラック状況を四べたが突旋例1と同機であった。 なお、この場合の中間層は、微細な(位径が、Geは約2000人以下、Siは約800人以下)多始品級であった。

## 〔発明の効果〕

これまでの説明から明らかなように、 C o 基合金膜の付着に先立つて S í , G e 、もしくはその合金から成る中間 B を設けておけば、基板あるいは下地の改磁性材料の如何にかかわらず C 覚 配向

なお、中間腎は、X機固折により非晶質と認め られた。

			. 1	8 3 a	丧	
中間層		Si	Ge	Si - 80vt % Ge	Si-0. 3vt %T	Ge-0.1vt%B
\ <b>k</b>	ほし			1		7 5 5 7 7 7 7
特性		500 A	600 A	600A	600 A	600A
配向度					<del></del>	1 2007
	18	3.8	4.2	4.0	3.9	3.9
Δθ <sub>50</sub> (度)	- 1				0.0	3.0
膜の状態	ol	0	0	0	0	
					<u> </u>	

#### 突悠似 5

性の良いCo合金腹を再現性良く寂逸することができる。

## 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明による無直磁気記 像媒体の所面積造を示す図である。

代理人 弁型士 高磁明



第1回



第 2 团

